

Judul:

Kajian sifat listrik struktur terapan suatu film tipis

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Thin films--Electric properties--Measurement ; Thin films--Optical properties--Measurement

Nomor Panggil:

JURFIN 5:17 (2001)

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)